

GLIレベル1Bプロダクトに以下の精度劣化がありましたのでお知らせいたします。プロダクト利用者の方々には大変ご不便をおかけし申し訳ありません。既に対処が完了していますが、観測期間によっては精度劣化が存在する場合がございますのでご利用の際は御注意のほどお願いいたします。

(1) 精度劣化の原因

EOC内のパラメータ(GLI総合ゲインテーブルの走査鏡B面のテーブル)への不適当な値の設定のため

(2) 影響

レベル1プロダクトにおいて、ch.1~9,20,21,24~29のB面画素値に0.2%~3.1%(ch.2)の精度劣化が生じている。詳細は下記の表を参照のこと。高次プロダクトへも影響が及んでいると思われる。

種別	ch. No.	影響	種別	ch. No.	影響
1km VNIR	1	2.769%	250m	20	1.752%
	2	3.077%		21	1.338%
	3	2.584%		22	影響なし
	4	1.913%		23	影響なし
	5	1.731%	1km SWIR	24	0.397%
	6	1.553%		25	0.355%
	7	1.397%		26	0.326%
	8	1.315%		27	0.299%
	9	1.293%	250m	28	0.262%
	10	影響なし		29	0.207%
	11	影響なし	1km MTIR	30	影響なし
	12	影響なし		31	影響なし
	13	影響なし		32	影響なし
	14	影響なし		33	影響なし
	15	影響なし		34	影響なし
	16	影響なし		35	影響なし
	17	影響なし		36	影響なし
	18	影響なし		ch.28, 29の2kmサンプリングデータは1km SWIRプロダクトにも格納されている。	
	19	影響なし			

(3) 対象(レベル1プロダクト)

ソフトウェアID	410000015
パラメータバージョン	V504*****
おおよその観測期間	2003年4月2日~2003年7月27日

高次プロダクトに関しては上記期間のレベル1プロダクトから作成したプロダクト

(4) 改善時期

バージョン2(2004年9~10月リリース予定)再処理により上記現象は解消されます。